



Eur päisches Patentamt
European Patent Office
Office européen d s brevets



(11) EP 0 875 772 A2

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
04.11.1998 Patentblatt 1998/45

(51) Int. Cl.⁶: G01S 13/08

(21) Anmeldenummer: 98107829.8

(22) Anmeldetag: 29.04.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• Perdue, Kenneth L.
Franklin, Indiana 46131 (US)
• Michalski, Bernhard
79689 Maulburg (DE)

(30) Priorität: 02.05.1997 US 45463 P

(74) Vertreter:
Schwepfing, Karl-Heinz, Dipl.-Ing.
Prinz & Partner GbR
Manzingerweg 7
81241 München (DE)

(71) Anmelder:
Endress + Hauser GmbH + Co.
79689 Maulburg (DE)

(54) **Verfahren und Anordnung zur Entfernungsmessung mit elektromagnetischen Wellen nach dem Impulslaufzeitverfahren**

(57) Zur Entfernungsmessung mit elektromagnetischen Wellen nach dem Impulslaufzeitverfahren wird inperiodischen Sendezeitpunkten jeweils ein kurzer elektromagnetischer Sendepuls ausgesendet. Die in ausgewählten Sendeperioden nach den Sendezeitpunkten erhaltenen Empfangssignale werden dadurch abgetastet, daß in jeder dieser Sendeperioden in einem Abtastzeitpunkt, der gegenüber dem Sendezeitpunkt eine durch eine Abtastfunktion bestimmte Verzögerung aufweist, jeweils in einem Abtastzeitintervall ein Abtastwert entnommen wird. Die Abtastzeitpunkte weisen gegenüber den Sendezeitpunkten unterschiedliche Verzögerungen auf, so daß die aneinandergereihten Abtastwerte ein zeitgedehntes Abbild des abgetasteten

Empfangssignals ergeben. Die die Verzögerungen bestimmende Abtastfunktion wird durch eine Rechenschaltung erzeugt, die vorzugsweise ein Mikrocomputer ist, wodurch es möglich ist, beliebige Abtastfunktionen anzuwenden und die Abtastung der Empfangssignale auf beliebige Weise zu modifizieren. Insbesondere ist es möglich, die angewendeten Verzögerungen zu messen und zur Einhaltung vorgegebener Sollwerte zu korrigieren. Eine vorteilhafte Abtastfunktion, die mit diesem Verfahren anwendbar ist, ist eine Treppenfunktion, bei der jede Treppenstufe eine Länge von mehreren Abtastzeitintervallen hat.

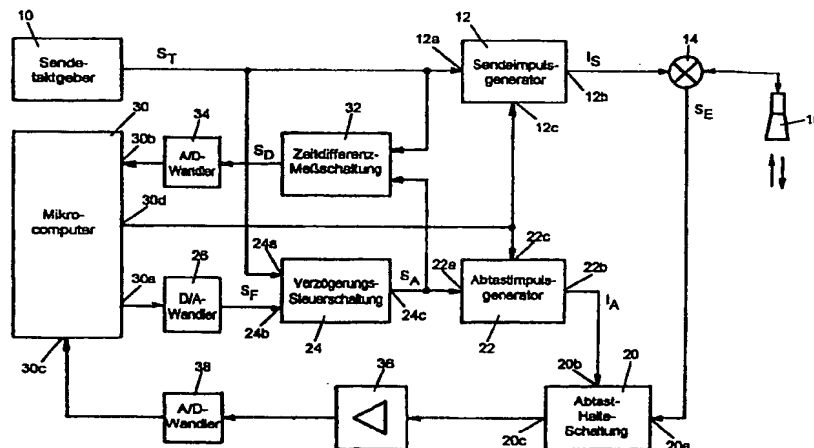


Fig. 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft die Entfernungsmessung mit elektromagnetischen Impulsen nach dem Impulslaufzeitverfahren, bei welchem in periodischen Sendezeitpunkten jeweils ein kurzer elektromagnetischer Sendeimpuls ausgesendet wird, aus den in jeder Sendeperiode nach dem Sendezeitpunkt erhaltenen Empfangssignalen der Nutzechoimpuls ermittelt wird, der an dem Objekt reflektiert worden ist, dessen Entfernung gemessen werden soll, und die Laufzeit des Nutzechoimpulses als Maß für die zu messende Entfernung bestimmt wird.

Aus den PCT-Veröffentlichungen WO 96/07928 und WO 96/19737 ist es insbesondere für die Messung sehr kurzer Entfernungen bekannt, die in aufeinanderfolgenden Sendeperioden nach den Sendezeitpunkten erhaltenen Empfangssignale stroboskopisch abzutasten, indem in jeder Sendeperiode in einem durch eine Sägezahnfunktion bestimmten Abtastzeitpunkt ein Abtastwert entnommen wird, wobei die Abtastzeitpunkte gegenüber den Sendezeitpunkten in aufeinanderfolgenden Sendeperioden eine durch den linearen Anstieg der Sägezahnfunktion bestimmte zunehmende Verzögerung aufweisen. Die nacheinander erhaltenen Abtastwerte ergeben ein zeitlich gedehntes Abbild des abgetasteten Empfangssignals. Bei diesen bekannten Verfahren wird die Sägezahnfunktion durch ein von einem Sägezahn-generator erzeugtes Sägezahnsignal definiert, so daß sie durch den Aufbau des Sägezahn-generators festgelegt ist. Es besteht daher keine Möglichkeit, sie in Abhängigkeit von dem Meßergebnis, zur Anpassung an unterschiedliche Anwendungsbedingungen oder zur Korrektur von Abweichungen zu ändern. Desgleichen ist es nicht möglich, anstelle einer Sägezahnfunktion eine andere Abtastfunktion anzuwenden.

Ein Ziel der Erfindung ist die Schaffung eines Verfahrens der vorstehend angegebenen Art, mit dem beliebige Abtastfunktionen anwendbar sind und das jede gewünschte Modifikation der angewendeten Abtastfunktion ermöglicht.

Ein weiteres Ziel der Erfindung ist die Schaffung eines Verfahrens dieser Art, das eine höhere Empfindlichkeit, eine verbesserte Auflösung, einen geringeren Leistungsbedarf und eine bessere Unterdrückung von Störeinflüssen ermöglicht.

Ein weiteres Ziel der Erfindung ist die Schaffung einer Anordnung, mit der das erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt werden kann.

Gemäß einem Aspekt schafft die Erfindung ein Verfahren zur Entfernungsmessung mit elektromagnetischen Wellen nach dem Impulslaufzeitverfahren, bei welchem in periodischen Sendezeitpunkten jeweils ein kurzer elektromagnetischer Sendeimpuls ausgesendet wird und die in ausgewählten Sendeperioden nach den Sendezeitpunkten erhaltenen Empfangssignale abgetastet werden, indem in jeder dieser Sendeperioden in einem Abtastzeitpunkt, der gegenüber dem Sendezeit-

punkt eine durch eine Abtastfunktion bestimmte Verzögerung aufweist, jeweils in einem Abtastzeitintervall ein Abtastwert entnommen wird, wobei die Abtastzeitpunkte gegenüber den Sendezeitpunkten unterschiedliche Verzögerungen aufweisen, und bei welchem die die Verzögerungen bestimmende Abtastfunktion durch eine Rechenschaltung erzeugt wird.

Infolge der Erzeugung der Abtastfunktion durch eine Rechenschaltung, beispielsweise durch einen Mikrocomputer, ist es möglich, jede gewünschte Abtastfunktion anzuwenden und dadurch die Abtastung der Empfangssignale auf beliebige Weise zu variieren. Die Abtastung kann auch in Abhängigkeit vom Meßergebnis verändert werden, beispielsweise um die Anzahl der Abtastungen in interessierenden Bereichen zu erhöhen und in anderen Bereichen zu verringern. Weiterhin ist es möglich, die tatsächlich erzielten Verzögerungen genau auf vorgeschriebene Sollwerte zu regeln.

Gemäß einem anderen Aspekt schafft die Erfindung ein Verfahren zur Entfernungsmessung mit elektromagnetischen Wellen nach dem Impulslaufzeitverfahren, bei welchem in periodischen Sendezeitpunkten jeweils ein kurzer elektromagnetischer Sendeimpuls ausgesendet wird und die in ausgewählten Sendeperioden nach den Sendezeitpunkten erhaltenen Empfangssignale abgetastet werden, indem in jeder dieser Sendeperioden in einem Abtastzeitpunkt, der gegenüber dem Sendezeitpunkt eine durch eine Abtastfunktion bestimmte Verzögerung aufweist, jeweils in einem Abtastzeitintervall ein Abtastwert entnommen wird, wobei die Abtastzeitpunkte gegenüber den Sendezeitpunkten unterschiedliche Verzögerungen aufweisen, und bei welchem die die Verzögerungen bestimmende Abtastfunktion eine Treppenfunktion ist, deren Stufen eine Länge von mehreren Abtastzeitintervallen haben, so daß die Abtastzeitpunkte in mehreren aufeinanderfolgenden Abtastzeitintervallen die gleiche Verzögerung gegenüber den Sendezeitpunkten haben.

Durch dieses Verfahren erfolgt eine wiederholte Abtastung des Empfangssignals an bestimmten Abtastzeitpunkten, die der gleichen Meßentfernung entsprechen. Dies ermöglicht die Integration mehrerer aufeinanderfolgender Abtastwerte, wodurch eine größere Echtzeit-Signalamplitude erzielt wird. Ferner ergibt sich eine höhere Empfindlichkeit, und der Einfluß von Störungen wird verringert.

Eine erfindungsgemäße Anordnung zur Entfernungsmessung mit elektromagnetischen Wellen nach dem Impulslaufzeitverfahren enthält eine Sende-Empfangs-Anordnung zur Aussendung von kurzen elektromagnetischen Sendeimpulsen in periodischen Sendezeitpunkten und zur Lieferung von Empfangssignalen, die die reflektierten Echoimpulse enthalten, einen Sendeimpuls-generator zur Erzeugung der Sendeimpulse, einen Sendetaktgeber, der ein periodisches Sendetaktsignal erzeugt, das dem Sendeimpuls-generator zugeführt wird und die Sendezeitpunkte bestimmt, eine Abtastschaltung, in der die Empfangssignale in

aufeinanderfolgenden Sendeperioden unter Steuerung durch Abtastimpulse abgetastet werden, einen Abtastimpulsgenerator, der in allen oder in ausgewählten Sendeperioden jeweils einen Abtastimpuls in einem Abtastzeitpunkt erzeugt, der eine durch eine Abtastfunktion bestimmte Verzögerung gegenüber dem Sendezeitpunkt aufweist, eine Verzögerungssteuerschaltung, die das Sendetaktsignal und ein die Abtastfunktion repräsentierendes Funktionssignal empfängt und zum Abtastimpulsgenerator ein die Abtastzeitpunkte bestimmendes Abtaststeuersignal liefert, und eine Rechenschaltung, die das Funktionssignal auf Grund der in der Rechenschaltung festgelegten Abtastfunktion erzeugt.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der Zeichnung. In der Zeichnung zeigen:

- Fig. 1 das Blockschaltbild einer Anordnung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens,
- Fig. 2 das Zeitdiagramm einer Abtastfunktion, die bei dem erfindungsgemäßen Verfahren anwendbar ist, und
- Fig. 3 das Zeitdiagramm einer anderen Abtastfunktion, die bei dem erfindungsgemäßen Verfahren anwendbar ist.

Fig. 1 zeigt schematisch das Blockschaltbild einer nach dem Impulslaufzeitverfahren arbeitenden Entfernungsmessanordnung. Sie enthält einen Sendetaktgeber 10, der vorzugsweise quarzgesteuert ist und am Ausgang ein Sendetaktsignal S_T liefert, das einem Steuereingang 12a eines Sendeimpulsgenerators 12 zugeführt wird. Der Sendeimpulsgenerator 12 erzeugt in den durch das Sendetaktsignal S_T bestimmten Zeitabständen jeweils einen sehr kurzen Sendeimpuls I_S , der von seinem Ausgang 12b über eine Sende-Empfangsweiche 14 einer Antenne 16 zugeführt wird. Die Antenne 16 dient zugleich als Sendeantenne und als Empfangsantenne. Sie sendet in aufeinanderfolgenden Sendeperioden, deren Dauer durch das Sendetaktsignal S_T bestimmt ist, die vom Sendeimpulsgenerator 12 gelieferten Sendeimpulse I_T in Form kurzer Mikrowellenimpulse aus, und sie empfängt in dem sich an jeden Sendeimpuls anschließenden Abschnitt jeder Sendeperiode Mikrowellensignale, die an der Antenne 16 eintreffen. Zu diesen Mikrowellensignalen gehört insbesondere der Nutzechoimpuls, der an dem Objekt reflektiert worden ist, dessen Abstand von der Meßanordnung gemessen werden soll. Ferner können die empfangenen Mikrowellensignale Störeoimpulse, die an anderen Objekten reflektiert worden sind, sowie weitere Störsignale enthalten. Die Gesamtheit dieser von der Antenne 16 empfangenen Mikrowellensignale bildet

das Empfangssignal S_E , das über die Sende-Empfangsweiche 14 dem Empfangsteil der Meßanordnung zugeführt wird. Die Entfernungsmessung erfolgt dadurch, daß die Laufzeit der Mikrowellenimpulse von der Antenne 16 bis zu der Reflexionsstelle und wieder zurück zur Antenne ermittelt wird. Diese Laufzeit ist gleich dem Zeitabstand zwischen der Aussendung eines Sendeimpulses und dem Empfang des Nutzechoimpulses. Das Produkt aus der gemessenen Laufzeit und der bekannten Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen ist gleich dem doppelten Abstand zwischen der Meßanordnung und der Reflexionsstelle.

Ein bekanntes Anwendungsgebiet für eine Meßanordnung dieser Art ist die Messung des Füllstands in einem Behälter. Diese Messung kann nach dem Radarprinzip dadurch erfolgen, daß die Antenne 16 oberhalb des höchsten vorkommenden Füllstands im Behälter angebracht ist und Mikrowellenimpulse nach unten abstrahlt, die durch den freien Raum zur Füllgutoberfläche laufen, worauf die an der Füllgutoberfläche reflektierten Echoimpulse wieder durch den freien Raum zur Antenne zurückkehren, wie dies bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel der Fall ist. Aus der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung EP 0 162 821 A1 ist es auch bekannt, mit der Antenne das eine Ende eines rohrförmigen Wellenleiters zu verbinden, dessen anderes Ende in das Füllgut eintaucht, so daß die Mikrowellen von der Antenne in den Innenraum des rohrförmigen Wellenleiters abgestrahlt werden und von diesem nach Art eines Hohlleiters geführt werden. Die Füllgutoberfläche liegt im Innenraum des rohrförmigen Wellenleiters auf gleicher Höhe wie außerhalb, und die an der Füllgutoberfläche reflektierten Echowellen laufen durch den rohrförmigen Wellenleiter zur Antenne zurück.

In der deutschen Patentschrift DE 44 04 745 C2 ist eine weitere Füllstandsmeßvorrichtung beschrieben, die keine Antenne zur Abstrahlung und zum Empfang von Mikrowellen aufweist, sondern bei der die Mikrowellen entlang einer Wellenleitung zur Füllgutoberfläche geleitet werden. Eine solche Wellenleitung ist unter der Bezeichnung "Goubau-Leitung" bekannt. Die Goubau-Leitung kann zwei parallele Leiter nach Art einer Doppelleitung oder einer Koaxialleitung aufweisen, oder sie kann durch einen Einzelleiter gebildet sein. In jedem Fall laufen die Mikrowellen auf der Goubau-Leitung zur Füllgutoberfläche, wo sie infolge des dort bestehenden Impedanzsprungs wenigstens teilweise reflektiert werden, und der reflektierte Teil der Mikrowellen läuft auf der Goubau-Leitung zur Einkoppelstelle zurück. Im Gegensatz zu der Messung nach dem Radarprinzip, bei der die Mikrowellen-Sendeimpulse auf einer festen Trägerfrequenz ausgesendet werden, besteht bei Anwendung der Goubau-Leitung jeder Sendeimpuls vorzugsweise aus einem spitzen Nadelimpuls, der ein breites Frequenzband einnimmt.

Sowohl bei der Füllstandsmessung nach dem

Radarprinzip als auch bei der Anwendung der Goubau-Leitung ergibt sich aus der Laufzeit der Mikrowellenimpulse, also aus dem Zeitabstand zwischen der Aussendung eines Sendepulses und dem Empfang des an der Füllgutoberfläche reflektierten Echoimpulses, der Abstand zwischen der Einkoppelstelle der Antenne bzw. der Goubau-Leitung und der Füllgutoberfläche; der zu messende Füllstand kann aus diesem Abstand und der bekannten Einbauhöhe der Einkoppelstelle leicht berechnet werden.

Die in Fig. 1 dargestellte Meßanordnung kann sowohl für die Entfernungsmessung nach dem Radarprinzip als auch für die Abstandsmessung mit Goubau-Leitung angewendet werden, da es keine Rolle spielt, auf welche Weise die Mikrowellenimpulse übertragen werden.

Als Beispiel wird in der folgenden Beschreibung angenommen, daß das Sendetakt-Signal S_T eine Frequenz von 2 MHz hat, so daß die durch das Sendetakt-Signal bestimmte Sendeperiode eine Dauer von 0,5 μ s hat. Die vom Sendepuls-Generator 12 erzeugten Sendepulse I_S sind bei Anwendung der Goubau-Leitung kurze Nadelimpulse, die beispielsweise eine Dauer von 100 ps haben und ein Frequenzband von etwa 1 MHz bis 4 GHz einnehmen.

Bei kleinen Entfernungen, wie sie beispielsweise bei der Füllstandsmessung zu erfassen sind, sind die zu messenden Zeiten sehr kurz. Beispielsweise entspricht einer Meßentfernung von 15 m eine Impulslaufzeit von 100 ns. Da eine Messung so kleiner Zeiten mit der erforderlichen Genauigkeit sehr aufwendig ist, wird bei der dargestellten Meßanordnung eine Zeitdehnung durch eine stroboskopische Abtastung vorgenommen, die auch unter der Bezeichnung TDR ("Time Domain Reflectometry") bekannt ist. Diese stroboskopische Abtastung erfolgt dadurch, daß in ausgewählten Sendeperioden jeweils ein Abtastwert aus dem Empfangssignal entnommen wird, wobei die Abtastzeitpunkte gegenüber dem Beginn der Sendeperiode zunehmend verschoben werden. Die Abtastung erfolgt über den Zeitbereich der Sendeperioden, der dem zu erfassenden Entfernungsbereich von der kleinsten vorkommenden Entfernung bis zu der größten vorkommenden Entfernung entspricht. Unter der Voraussetzung, daß sich das Empfangssignal während einer vollständigen Abtastung nicht wesentlich ändert, ergeben die zusammengesetzten Abtastwerte ein Abbild des Empfangssignals, jedoch in einem Zeitmaßstab, der gegenüber dem Zeitmaßstab des Echtzeit-Empfangssignals um einen Faktor gedehnt ist. Wenn in unmittelbar aufeinanderfolgenden Sendeperioden jeweils eine Abtastung erfolgt, ist der Faktor der Zeitdehnung gleich der Anzahl der Abtastungen für die vollständige Erfassung einer Periode des Empfangssignals, und das Abtastzeitintervall, d. h. der Zeitabstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abtastungen, ist - abgesehen von der geringfügigen Änderung der Zeitverschiebung gegenüber dem Sendezeitpunkt - gleich der Dauer einer Sen-

deperiode. Eine noch größere Zeitdehnung wird erreicht, wenn ein Abtastwert nicht in jeder Sendeperiode, sondern nur in jeder n-ten Sendeperiode entnommen wird; in diesem Fall ist das Abtastzeitintervall gleich der Dauer von n aufeinanderfolgenden Sendeperioden, und der Faktor der Zeitdehnung ist gleich dem Produkt aus der Anzahl der Abtastungen für die vollständige Erfassung einer Periode des Empfangssignals und der Anzahl n der Sendeperioden in jedem Abtastzeitintervall.

Bei der dargestellten Meßanordnung erfolgt die stroboskopische Abtastung durch eine Abtast-Halte-Schaltung 20 (auch als "Sample & Hold" bekannt), die das Empfangssignal S_E an einem Signaleingang 20a empfängt. Ein Steuereingang 20b der Abtast-Halte-Schaltung 20 ist mit dem Ausgang eines Abtastimpuls-Generators 22 verbunden. Für jeden vom Abtastimpuls-Generators 22 zum Steuereingang 20b geschickten Abtastimpuls I_A tastet die Abtast-Halte-Schaltung 20 den Augenblickswert des Empfangssignals S_E ab; der erhaltene Abtastwert wird festgehalten und steht bis zur nächsten Abtastung am Ausgang 20c der Abtast-Halte-Schaltung 20 zur Verfügung.

Damit die Abtastungen in der zuvor erläuterten Weise mit einer zunehmenden zeitlichen Verzögerung Δt gegenüber dem Beginn der Sendeperioden durchgeführt werden, werden die Abtastimpulse vom Abtastimpuls-Generator 22 unter Steuerung durch eine Verzögerungssteuerschaltung 24 erzeugt. Die Verzögerungssteuerschaltung 24 empfängt an einem Eingang 24a das Sendetakt-Signal S_T und an einem Eingang 24b ein Funktionssignal S_F , das den gewünschten zeitlichen Verlauf der Verzögerung Δt bestimmt, die jeder der aufeinanderfolgenden Abtastimpulse I_A gegenüber den Beginn der Sendeperiode aufweisen soll, in der die Abtastung stattfindet. Im einfachsten Fall, wenn die Verzögerung Δt von Abtastimpuls zu Abtastimpuls linear zunehmen soll, kann das Funktionssignal S_F ein periodisches Sägezahn-Signal sein, wie es in Fig. 2 dargestellt ist. Der Momentanwert des Sägezahn-Signals S_F gibt die Verzögerungszeit Δt für den betreffenden Abtastzeitpunkt in dem zu erfassenden Bereich von beispielsweise 0 bis 500 ns an, und die Periodendauer T_F entspricht der Gesamtdauer der Sendeperioden, über die sich die vollständige Erfassung einer Periode des Empfangssignals S_E erstrecken soll. Wenn beispielsweise eine Abtastung nur alle 2 ms erfolgen soll, also bei dem angegebenen Beispiel in jeder 4000sten Sendeperiode, und die vollständige Erfassung einer Periode des Empfangssignals S_E durch 1000 Abtastungen erfolgen soll, hat das Funktionssignal S_F eine Periodendauer T_F von 2 s.

Die Verzögerungssteuerschaltung 24 gibt an ihrem Ausgang 24c ein Abtaststeuersignal S_A ab, das die gleiche Frequenz wie das dem Eingang 24a zugeführte Sendetakt-Signal S_T hat, aber gegenüber diesem Sendetakt-Signal S_T eine Verzögerung Δt aufweist, die den durch den Augenblickswert des Funktionssignals S_F

bestimmten Wert hat. Dieses Abtaststeuersignal S_A wird einem Steuereingang 22a des Abtastimpulsgenerators 22 zugeführt. Der Abtastimpulsgenerator 22 erzeugt daher in jeder Periode des Sendetaktsignals S_A an seinem Ausgang einen Abtastimpuls I_A , der gegenüber dem in der gleichen Sendeperiode vom Sendeimpulsgenerator 12 erzeugten Sendeimpuls I_S um diese Verzögerungszeit Δt nacheilt. Für jeden folgenden Abtastimpuls I_A vergrößert sich die Verzögerungszeit Δt entsprechend dem Anstieg des Funktionssignals S_F bis das Ende der Periodendauer T_F erreicht ist. Dann springt die Verzögerungszeit Δt wieder auf den Anfangswert, und die Zunahme beginnt erneut. Die in jeder Periode des Sägezahnsignals erhaltenen Abtastwerte ergeben ein zeitgedehntes Abbild einer Periode des abgetasteten Bereichs des Empfangssignals S_E .

Ein besonderes Merkmal der Meßanordnung von Fig. 1 besteht darin, daß das Funktionssignal durch eine Rechenschaltung erzeugt wird, die bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel durch einen Mikrocomputer 30 gebildet ist, in dem die den zeitlichen Verlauf des Funktionssignals bestimmende Abtastfunktion gespeichert ist. Der Mikrocomputer 30 gibt an einem Ausgang 30a ein digitales Signal ab, das den zeitlichen Verlauf des Funktionssignals repräsentiert und durch einen D/A-Wandler 26 in das analoge Funktionssignal S_F umgewandelt wird, das der Verzögerungssteuerschaltung 24 zugeführt wird. Die Abtastfunktion kann durch eine im Mikrocomputer 30 gespeicherte Rechenregel erzeugt werden, was beispielsweise bei der in Fig. 2 dargestellten linearen Sägezahnfunktion leicht möglich ist, oder sie kann bei kompliziertem Verlauf im Mikrocomputer 30 punktweise in Form einer Tabelle abgelegt sein.

Ein wesentlicher Vorteil der Erzeugung des Funktionssignals S_F durch den Mikrocomputer 30 besteht darin, daß auf einfache Weise überwacht werden kann, ob die dem Abtaststeuersignal S_A gegenüber dem Sendetaktsignal S_T erteilte Verzögerung Δt genau dem zu erfassenden Abtastzeitpunkt entspricht, und daß eine festgestellte Abweichung beseitigt werden kann. Zu diesem Zweck ist eine Zeitdifferenz-Meßschaltung 32 vorgesehen, die an einem Eingang das Sendetaktsignal S_T und an ihrem zweiten Eingang das Abtaststeuersignal S_A empfängt und an ihrem Ausgang ein Zeitdifferenzsignal S_D abgibt, das die Zeitdifferenz Δt zwischen den Signalen S_A und S_T angibt. Das analoge Zeitdifferenzsignal S_D wird in einem A/D-Wandler 34 in ein digitales Signal umgewandelt, das einem Eingang 30b des Mikrocomputers 30 zugeführt wird. Der Mikrocomputer 30 vergleicht die gemessene Zeitdifferenz Δt mit dem für den momentanen Abtastzeitpunkt festgelegten Sollwert und erteilt im Fall einer Abweichung dem am Ausgang 30a abgegebenen Funktionswert eine Korrektur, durch die die Abweichung beseitigt wird. Die für verschiedene Abtastzeitpunkte ermittelten Korrekturwerte können im Mikrocomputer 30 gespeichert und bei den nachfolgenden Abtastungen angewendet werden.

Die Korrektur kann auf verschiedene Weisen durchgeführt werden. Da sich die Fehlerursachen, wie Temperaturänderungen, Spannungsschwankungen, Alterungen von Bauelementen usw. in der Regel nur langsam ändern, genügt meist eine Korrektur in größeren Zeitabständen, z. B. alle 5 Minuten. Bei einer linearen Funktion, wie bei der in Fig. 2 dargestellten Sägezahnfunktion, genügt die Erfassung und Korrektur des Fehlers an zwei Punkten, um die ganze Funktion zu korrigieren.

Ein weiterer Vorteil der Erzeugung des Funktionssignals S_F durch den Mikrocomputer 30 besteht darin, daß anstelle einer linearen Sägezahnfunktion, wie sie in Fig. 2 dargestellt ist, eine beliebige andere Funktion zur Abtastung des Empfangssignals S_E angewendet werden kann. Als Beispiel ist in Fig. 3 eine Treppenfunktion dargestellt, bei der die Stufen eine Länge von mehreren Abtastzeitintervallen haben. Der Deutlichkeit wegen ist in Fig. 3 nur der Anfangs- und der Endbereich einer Periode der Treppenfunktion in einem Zeitmaßstab dargestellt, der wesentlich größer als der Zeitmaßstab der Sägezahnfunktion in Fig. 2 ist. Durch die Anwendung dieser Treppenfunktion wird das Empfangssignal S_E in mehreren ausgewählten Sendeperioden nacheinander mit der gleichen Verzögerung Δt , also in einem der gleichen Meßentfernung entsprechenden Abtastzeitpunkt mehrfach abgetastet, bevor zum nächsten Wert der Verzögerung Δt übergegangen wird. Die für die gleiche Verzögerung Δt erhaltenen Abtastwerte können vor der Auswertung integriert werden, wodurch die Meßgenauigkeit erhöht und der Einfluß von Störungen verringert wird. Ferner kann durch Anwendung unterschiedlicher Stufendauern und/oder Stufenhöhen die Abtastung der Empfangssignale an unterschiedliche Bedingungen angepaßt und optimiert werden. Die Anzahl der Abtastungen kann durch längere Stufen in bestimmten Entfernungsbereichen erhöht und durch kürzere Stufen in anderen Entfernungsbereichen verringert werden. Niedrigere Stufen haben zur Folge, daß die abgetasteten Entfernungspunkte näher beieinander liegen und somit die Auflösung in diesem Bereich erhöht wird, während durch höhere Stufen die Auflösung in anderen Bereichen verringert werden kann. Dadurch ergibt sich für den Anwender eine große Flexibilität zur Anpassung der Abtastung an unterschiedliche Anforderungen.

Vorzugsweise wird für die Erzeugung des Funktionssignals der gleiche Mikrocomputer verwendet, der auch die Auswertung des zeitgedehnten Empfangssignals vornimmt, das durch die stroboskopische Abtastung erhalten wird. Bei der in Fig. 1 dargestellten Meßanordnung wird deshalb das Ausgangssignal der Abtast-Halte-Schaltung 20 nach Verstärkung in einem Verstärker 36 durch einen A/D-Wandler 38 in ein digitales Signal umgewandelt, das einem Eingang 30c des Mikrocomputers 30 zugeführt wird. Der Mikrocomputer 30 ermittelt aus den digitalisierten Abtastwerten die Lage des Nutzechoimpulses im Empfangssignal und bestimmt dessen Laufzeit und daraus den zu messen-

den Abstand. Hierbei wird vorzugsweise das von der Zeitdifferenz-Meßschaltung 32 gelieferte Zeitdifferenzsignal D_S als Referenzsignal verwendet. Das Zeitdifferenzsignal D_S gibt ja für jeden Abtastzeitpunkt genau den Zeitabstand vom Sendezeitpunkt an, so daß der Mikrocomputer 30 für den Abtastzeitpunkt, in dem der Nutzechoimpuls erfaßt wird, den genauen Zeitabstand vom Sendezeitpunkt und damit die Laufzeit des Mikrowellenimpulses aus dem Zeitdifferenzsignal D_S ermitteln kann.

Ferner kann der Mikrocomputer 30 die Abtastung in Abhängigkeit von dem Ergebnis der Auswertung modifizieren. Beispielsweise kann er die Anzahl der Abtastungen in der Umgebung des Nutzechoimpulses erhöhen und in davon entfernten Bereichen verringern, oder er kann die Abtastung auf ein zeitliches Auswertefenster beschränken, in dem der Nutzechoimpuls liegt, und bei einer Änderung des zu messenden Abstandes dieses Auswertefenster der Lage des Nutzechoimpulses nachführen. Bei Anwendung der in Fig. 3 dargestellten Treppenfunktion kann er durch unterschiedliche Stufenlängen die Anzahl der aufeinanderfolgenden Abtastungen des gleichen Meßpunktes im Bereich des Nutzechoimpulses erhöhen und in anderen Bereichen verringern.

Wenn bei dem beschriebenen Ausführungsbeispiel in jeder Sendeperiode ein Abtastwert gebildet wird, folgen die Abtastwerte mit der Frequenz des Sendetaktsignals S_T von 2 MHz, also im Abstand von 0,5 μ s aufeinander. Die üblicherweise verwendeten Mikrocomputer können jedoch die Abtastwerte nur mit wesentlich geringerer Folgefrequenz aufnehmen, beispielsweise mit 500 Hz, also im Zeitabstand von 2 ms. Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, daß die Abtastungen nicht in jeder Sendeperiode vorgenommen werden, sondern in jeder n-ten Sendeperiode, beispielsweise in jeder 4000sten Sendeperiode. Da jedoch der Sendetaktgeber 10 das Sendesignal S_T weiterhin mit der Frequenz von 2 MHz liefert und demzufolge auch die Verzögerungssteuerschaltung 24 das Abtaststeuersignal S_A mit der gleichen Frequenz abgibt, kann die Zeitdifferenz-Meßschaltung 32 die Zeitdifferenz Δt zwischen diesen Signalen mit der gleichen Frequenz messen, also beispielsweise 4000 Zeitdifferenzmessungen in dem Abtastzeitintervall zwischen zwei Abtastungen vornehmen. Bei Anwendung der in Fig. 3 dargestellten Treppenkurve ändert sich die Zeitdifferenz Δt in diesem Zeitintervall nicht, so daß 4000mal der gleiche Meßwert erhalten wird. Vorzugsweise werden daher die in dem Abtastzeitintervall erhaltenen Meßwerte für die Zeitdifferenz Δt in der Zeitdifferenz-Meßschaltung 32 integriert, und der Integrationswert wird als Zeitdifferenzsignal S_D ausgegeben. Dadurch wird für die Zeitdifferenzmessung die Meßgenauigkeit erhöht, der Einfluß von Störungen verringert und die Signalamplitude vergrößert.

Die gleiche Integration kann jedoch auch bei Anwendung des Sägezahnsignals von Fig. 2 angewen-

det werden. Zwar ändert sich in diesem Fall die Zeitdifferenz Δt in dem Abtastzeitintervall stetig, doch ist diese Änderung einerseits sehr gering, denn sie beträgt nur eine Abtaststufe, und andererseits erfolgt die Änderung linear, so daß durch die Integration ein Mittelwert erhalten wird, der genau in der Mitte zwischen der Zeitdifferenz Δt des vorhergehenden Abtastzeitpunktes und der Zeitdifferenz Δt des folgenden Abtastzeitpunktes liegt. Dieser Mittelwert kann daher im Mikrocomputer 30 in gleicher Weise wie die genaue Zeitdifferenz Δt eines Abtastzeitpunktes zur Korrektur der Zeitdifferenz und als Referenz bei der Ermittlung der Impulslaufzeit verwendet werden. Entsprechendes gilt für jede andere beliebige Abtastfunktion; da diese im Mikrocomputer bekannt ist, kann dieser den Zusammenhang zwischen dem Integrationswert und der zu messenden Zeitdifferenz berechnen und bei der Korrektur der Zeitdifferenz sowie bei der Ermittlung der Impulslaufzeit berücksichtigen.

Für den Fall, daß die Abtastungen nicht in jeder Sendeperiode, sondern nur in jeder n-ten Sendeperiode vorgenommen werden, ist in Fig. 1 noch eine weitere Maßnahme dargestellt, die aufgrund der Erzeugung der Abtastfunktion durch den Mikrocomputer 30 möglich ist und den Zweck einer Leistungseinsparung hat. Wenn bei dem zuvor angegebenen Beispiel in jeder Sendeperiode ein Sendepuls erzeugt wird, wird nur jeder 4000ste Sendepuls zur Auswertung herangezogen, während die übrigen Sendepulse ungenutzt bleiben. Der größte Teil der Leistung, die die Meßanordnung aufnimmt, wird jedoch für die Erzeugung der Sendepulse verbraucht. Bei der Meßanordnung von Fig. 1 gibt daher der Mikrocomputer 30 an seinem Ausgang 30d ein Sperrsignal ab, das einem Steuereingang 12c des Sendepulsengenerators 12 und einem Steuereingang 22c des Abtastpulsengenerators 22 zugeführt wird und so beschaffen ist, daß es die Erzeugung von Sendepulsen I_S und von Abtastpulsen I_A in allen Sendeperioden verhindert, in denen keine nutzbare Abtastung erfolgt. Auf diese Weise wird eine beträchtliche Leistungseinsparung erzielt, ohne daß die Funktion der Meßanordnung beeinträchtigt wird. Die Leistungseinsparung ist insbesondere bei Meßanordnungen mit Zweidrahtversorgung wichtig, bei denen die Energieversorgung der Meßanordnung von einer Zentrale über eine Zweidrahtleitung erfolgt, über die in der Gegenrichtung das Meßsignal in Form eines zwischen 4 und 20 mA veränderlichen Stroms übertragen wird. Bei solchen Meßanordnungen ist der Strom, der für die Energieversorgung der Meßanordnung zur Verfügung steht, auf 4 mA beschränkt, so daß jede Möglichkeit einer Leistungseinsparung ausgenutzt werden muß.

Verschiedene Abänderungen der Meßanordnung von Fig. 1 sind für den Fachmann offensichtlich. Insbesondere kann anstelle des Mikrocomputers 30 auch jede andere Rechenschaltung verwendet werden, die in der Lage ist, das Funktionssignal S_F auf Grund einer

Abtastfunktion zu erzeugen, die den zeitlichen Verlauf des Funktionssignals bestimmt. Dies kann beispielsweise auch eine analoge Rechenschaltung sein.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Entfernungsmessung mit elektromagnetischen Wellen nach dem Impulslaufzeitverfahren, bei welchem in periodischen Sendezeitpunkten jeweils ein kurzer elektromagnetischer Sendeimpuls ausgesendet wird und die in ausgewählten Sendeperioden nach den Sendezeitpunkten erhaltenen Empfangssignale abgetastet werden, indem in jeder dieser Sendeperioden in einem Abtastzeitpunkt, der gegenüber dem Sendezeitpunkt eine durch eine Abtastfunktion bestimmte Verzögerung aufweist, jeweils in einem Abtastzeitintervall ein Abtastwert entnommen wird, wobei die Abtastzeitpunkte gegenüber den Sendezeitpunkten unterschiedliche Verzögerungen aufweisen, und bei welchem die die Verzögerungen bestimmende Abtastfunktion durch eine Rechenschaltung erzeugt wird. 10
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die die Verzögerungen bestimmende Abtastfunktion durch einen Mikrocomputer erzeugt wird. 15
3. Verfahren nach Anspruch 2, bei welchem die Abtastfunktion durch eine im Mikrocomputer gespeicherte Rechenregel erzeugt wird. 20
4. Verfahren nach Anspruch 2, bei welchem die Abtastfunktion im Mikrocomputer in Form einer Tabelle abgelegt ist. 25
5. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die Abtastfunktion eine lineare Sägezahnfunktion ist. 30
6. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die Abtastfunktion eine Treppenfunktion ist, deren Stufen eine Länge von mehreren Abtastzeitintervallen haben, so daß die Abtastzeitpunkte in mehreren aufeinanderfolgenden Abtastzeitintervallen die gleiche Verzögerung gegenüber den Sendezeitpunkten haben. 35
7. Verfahren nach Anspruch 6, bei welchem die während der Dauer einer Stufe der Treppenfunktion erhaltenen Abtastwerte integriert werden. 40
8. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die Verzögerung, die der Abtastzeitpunkt gegenüber dem Sendezeitpunkt in der gleichen Sendeperiode aufweist, gemessen wird, der Meßwert in der Rechenschaltung mit dem Sollwert verglichen wird und im Falle einer Abweichung die Abtastfunktion zur Beseitigung der Abweichung korrigiert wird. 45
9. Verfahren nach Anspruch 8, bei welchem die zur Korrektur der Abtastfunktion ermittelten Korrekturwerte in der Rechenschaltung gespeichert und bei nachfolgenden Abtastungen angewendet werden. 50
10. Verfahren nach Anspruch 8, bei welchem die Auswertung der Abtastwerte zur Bestimmung der zu messenden Entfernung in der Rechenschaltung erfolgt und der Meßwert der Verzögerung in der Rechenschaltung als Referenzwert für die Bestimmung der zu messenden Entfernung verwendet wird. 55
11. Verfahren nach Anspruch 10, bei welchem die Rechenschaltung die Abtastfunktion in Abhängigkeit von der Auswertung der Abtastwerte modifiziert.
12. Verfahren nach Anspruch 8, bei welchem jedes Abtastzeitintervall die Dauer von mehreren Sendeperioden hat, so daß eine Abtastung jeweils nur in einer von mehreren aufeinanderfolgenden Sendeperioden erfolgt, und bei welchem die Messung der Verzögerung auch in Sendeperioden erfolgt, in denen keine Abtastung stattfindet, und die zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abtastungen erhaltenen Meßwerte der Verzögerung integriert werden.
13. Verfahren nach Anspruch 12, bei welchem die Rechenschaltung die Aussendung von Sendeimpulsen und die Abtastung der Empfangssignale nur in Sendeperioden zuläßt, in denen eine Abtastung stattfindet.
14. Verfahren zur Entfernungsmessung mit elektromagnetischen Wellen nach dem Impulslaufzeitverfahren, bei welchem in periodischen Sendezeitpunkten jeweils ein kurzer elektromagnetischer Sendeimpuls ausgesendet wird und die in ausgewählten Sendeperioden nach den Sendezeitpunkten erhaltenen Empfangssignale abgetastet werden, indem in jeder dieser Sendeperioden in einem Abtastzeitpunkt, der gegenüber dem Sendezeitpunkt eine durch eine Abtastfunktion bestimmte Verzögerung aufweist, jeweils in einem Abtastzeitintervall ein Abtastwert entnommen wird, wobei die Abtastzeitpunkte gegenüber den Sendezeitpunkten unterschiedliche Verzögerungen aufweisen, und bei welchem die die Verzögerungen bestimmende Abtastfunktion eine Treppenfunktion ist, deren Stufen eine Länge von mehreren Abtastzeitintervallen haben, so daß die Abtastzeitpunkte in mehreren aufeinanderfolgenden Abtastzeitintervallen die gleiche Verzögerung gegenüber den Sendezeitpunkten haben.
15. Verfahren nach Anspruch 14, bei welchem die wäh-

rend der Dauer einer Stufe der Treppenfunktion erhaltenen Abtastwerte integriert werden.

16. Verfahren nach Anspruch 14, bei welchem die die Verzögerungen bestimmende Treppenfunktion durch eine Rechenschaltung erzeugt wird. 5
17. Verfahren nach Anspruch 16, bei welchem die die Verzögerungen bestimmende Treppenfunktion durch einen Mikrocomputer erzeugt wird. 10
18. Verfahren nach Anspruch 16, bei welchem die Verzögerung, die der Abtastzeitpunkt gegenüber dem Sendezeitpunkt in der gleichen Sendeperiode aufweist, gemessen wird, der Meßwert in der Rechenschaltung mit dem Sollwert verglichen wird und im Falle einer Abweichung die Treppenfunktion zur Beseitigung der Abweichung korrigiert wird. 15
19. Verfahren nach Anspruch 18, bei welchem die zur Korrektur der Treppenfunktion ermittelten Korrekturwerte in der Rechenschaltung gespeichert und bei nachfolgenden Abtastungen angewendet werden. 20
20. Verfahren nach Anspruch 16, bei welchem die Auswertung der Abtastwerte zur Bestimmung der zu messenden Entfernung in der Rechenschaltung erfolgt und der Meßwert der Verzögerung in der Rechenschaltung als Referenzwert für die Bestimmung der zu messenden Entfernung verwendet wird. 25
21. Verfahren nach Anspruch 20, bei welchem die Rechenschaltung die Abtastfunktion in Abhängigkeit von der Auswertung der Abtastwerte modifiziert. 30
22. Verfahren nach Anspruch 18, bei welchem jedes Abtastzeitintervall die Dauer von mehreren Sendeperioden hat, so daß eine Abtastung jeweils nur in einer von mehreren aufeinanderfolgenden Sendeperioden erfolgt, und bei welchem die Messung der Verzögerung auch in Sendeperioden erfolgt, in denen keine Abtastung stattfindet, und die zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abtastungen erhaltenen Meßwerte der Verzögerung integriert werden. 35
23. Verfahren nach Anspruch 22, bei welchem die Rechenschaltung die Aussendung von Sendeimpulsen und die Abtastung der Empfangssignale nur in Sendeperioden zuläßt, in denen eine Abtastung stattfindet. 40
24. Anordnung zur Entfernungsmessung mit elektromagnetischen Wellen nach dem Impulslaufzeitverfahren, mit einer Sende-Empfangs-Anordnung zur 45

Aussendung von kurzen elektromagnetischen Sendeimpulsen in periodischen Sendezeitpunkten und zur Lieferung von Empfangssignalen, die die reflektierten Echoimpulse enthalten, einem Sendeimpuls-generator zur Erzeugung der Sendeimpulse, einem Sendetaktgeber, der ein periodisches Sendetaktsignal erzeugt, das dem Sendeimpuls-generator zugeführt wird und die Sendezeitpunkte bestimmt, einer Abtastschaltung, in der die Empfangssignale in aufeinanderfolgenden Sendeperioden unter Steuerung durch Abtastimpulse abgetastet werden, einem Abtastimpuls-generator, der in allen oder in ausgewählten Sendeperioden jeweils einen Abtastimpuls in einem Abtastzeitpunkt erzeugt, der eine durch eine Abtastfunktion bestimmte Verzögerung gegenüber dem Sendezeitpunkt aufweist, einer Verzögerungssteuerschaltung, die das Sendetaktsignal und ein die Abtastfunktion repräsentierendes Funktionssignal empfängt und zum Abtastimpuls-generator ein die Abtastzeitpunkte bestimmendes Abtaststeuersignal liefert, und mit einer Rechenschaltung, die das Funktionssignal auf Grund der in der Rechenschaltung festgelegten Abtastfunktion erzeugt.

25. Anordnung nach Anspruch 24, bei welcher die Rechenschaltung ein Mikrocomputer ist. 25
26. Anordnung nach Anspruch 24, mit einer Zeitdifferenz-Meßschaltung, die an ihrem ersten Eingang das Sendetaktsignal und an ihrem zweiten Eingang das Abtaststeuersignal empfängt und an ihrem Ausgang ein die Zeitdifferenz zwischen diesen beiden Signalen repräsentierendes Zeitdifferenzsignal abgibt, das der Rechenschaltung zugeführt wird. 30
27. Anordnung nach Anspruch 26, bei welcher in der Rechenschaltung die durch das Zeitdifferenzsignal repräsentierte Zeitdifferenz mit dem Sollwert verglichen und im Falle einer Abweichung das Funktionssignal zur Beseitigung der Abweichung modifiziert wird. 35
28. Anordnung nach Anspruch 26, bei welcher in der Rechenschaltung die durch das Zeitdifferenzsignal repräsentierte Zeitdifferenz als Referenzwert für die Bestimmung der zu messenden Entfernung verwendet wird. 40
29. Anordnung nach Anspruch 24, welche ferner eine Antenne zur Ausstrahlung der elektromagnetischen Sendeimpulse und zum Empfang der an einem Objekt reflektierten Echoimpulse enthält. 45
30. Anordnung nach Anspruch 29 zur Messung des Füllstands in einem Behälter, bei welcher die Antenne oberhalb des höchsten vorkommenden Füllstands so am Behälter angebracht ist, daß sie

die elektromagnetischen Sendeimpulse zur Füllgutoberfläche hin aussendet und die an der Füllgutoberfläche reflektierten Echoimpulse empfängt.

31. Anordnung nach Anspruch 24 zur Messung des Füllstands in einem Behälter, mit einer Wellenleitung, die sich von einer Einkoppelstelle, die oberhalb des höchsten vorkommenden Füllstands liegt, nach unten erstreckt und in das Füllgut eintaucht, und über die die elektromagnetischen Sendeimpulse zur Füllgutoberfläche übertragen werden und die an der Füllgutoberfläche reflektierten Echoimpulse zur Einkoppelstelle zurück übertragen werden.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

9

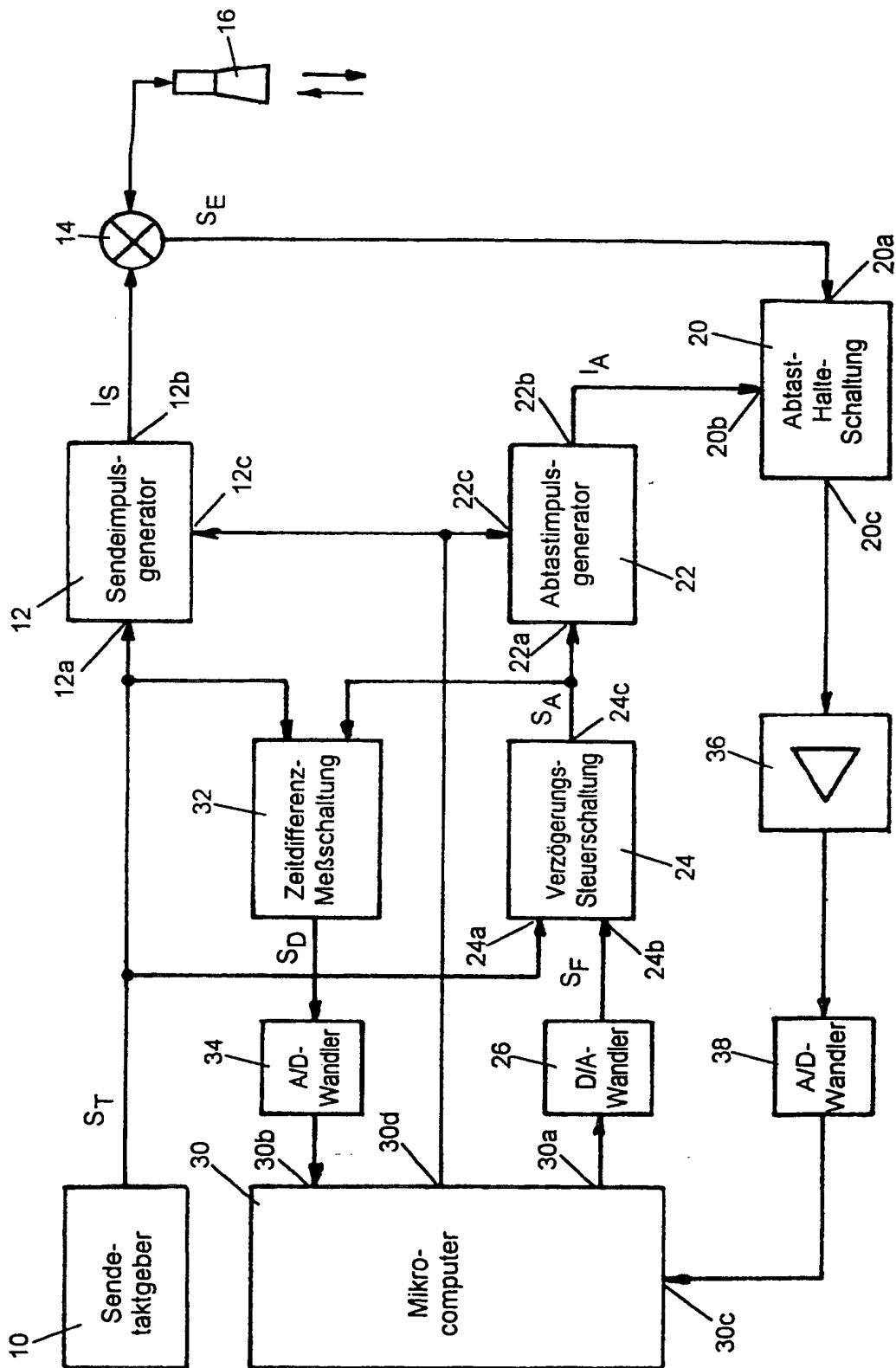


Fig. 1

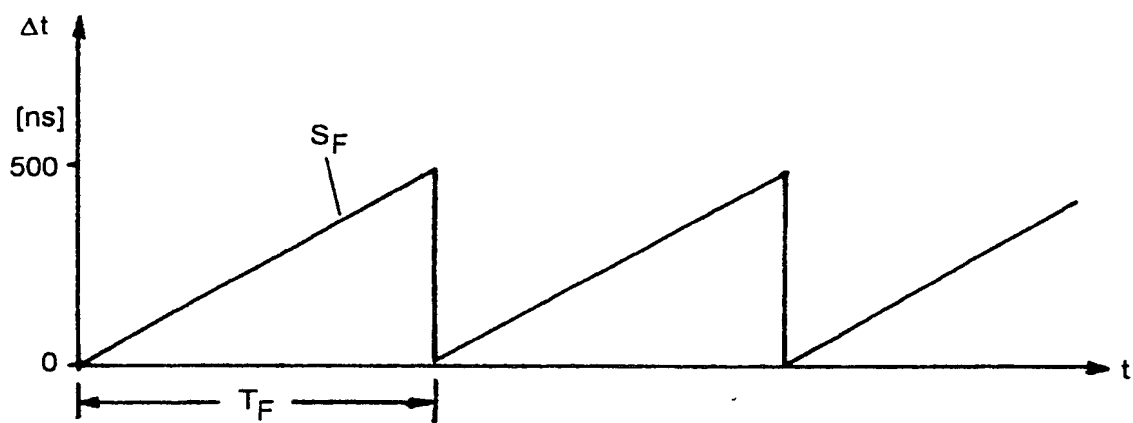


Fig. 2

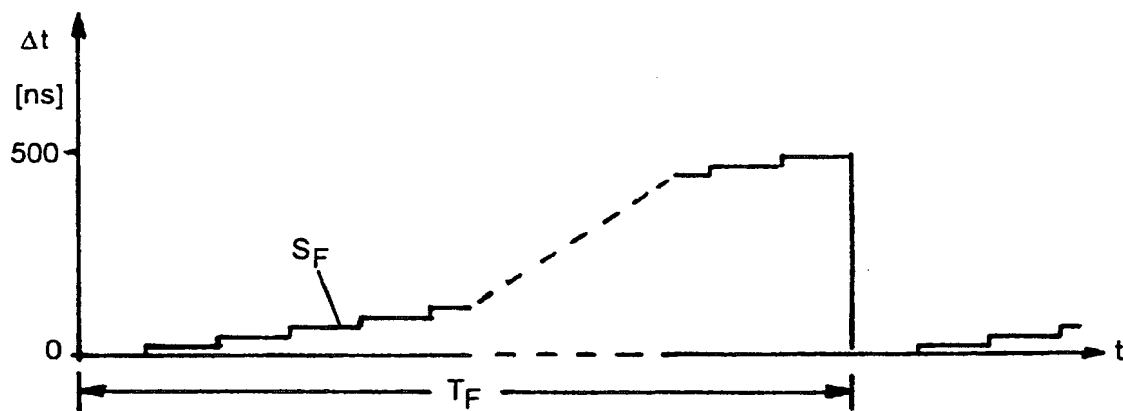


Fig. 3

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 875 772 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:

22.09.1999 Patentblatt 1999/38

(51) Int. Cl.⁶: G01S 13/08

(43) Veröffentlichungstag A2:

04.11.1998 Patentblatt 1998/45

(21) Anmeldenummer: 98107829.8

(22) Anmeldetag: 29.04.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 02.05.1997 US 45463 P

(71) Anmelder:

Endress + Hauser GmbH + Co.
79689 Maulburg (DE)

(72) Erfinder:

• Perdue, Kenneth L.
Franklin, Indiana 46131 (US)• Michalski, Bernhard
79689 Maulburg (DE)

(74) Vertreter:

Schwepfinger, Karl-Heinz, Dipl.-Ing.
Prinz & Partner GbR
Manzingerweg 7
81241 München (DE)

(54) Verfahren und Anordnung zur Entfernungsmessung mit elektromagnetischen Wellen nach dem Impulslaufzeitverfahren

(57) Zur Entfernungsmessung mit elektromagnetischen Wellen nach dem Impulslaufzeitverfahren wird inperiodischen Sendezeitpunkten jeweils ein kurzer elektromagnetischer Sendeimpuls ausgesendet. Die in ausgewählten Sendeperioden nach den Sendezeitpunkten erhaltenen Empfangssignale werden dadurch abgetastet, daß in jeder dieser Sendeperioden in einem Abtastzeitpunkt, der gegenüber dem Sendezeitpunkt eine durch eine Abtastfunktion bestimmte Verzögerung aufweist, jeweils in einem Abtastzeitintervall ein Abtastwert entnommen wird. Die Abtastzeitpunkte weisen gegenüber den Sendezeitpunkten unterschiedliche Verzögerungen auf, so daß die aneinandergereihten Abtastwerte ein zeitgedehntes Abbild des abgetasteten Empfangssignals ergeben. Die die Verzögerungen bestimmende Abtastfunktion wird durch eine Rechenschaltung erzeugt, die vorzugsweise ein Mikrocomputer ist, wodurch es möglich ist, beliebige Abtastfunktionen anzuwenden und die Abtastung der Empfangssignale auf beliebige Weise zu modifizieren. Insbesondere ist es möglich, die angewendeten Verzögerungen zu messen und zur Einhaltung vorgegebener Sollwerte zu korrigieren. Eine vorteilhafte Abtastfunktion, die mit diesem Verfahren anwendbar ist, ist eine Treppenfunktion, bei der jede Treppenstufe eine Länge von mehreren Abtastzeitintervallen hat.

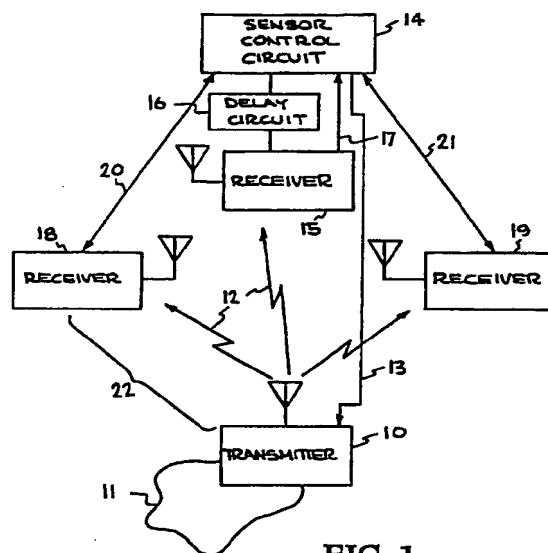


FIG. 1

EP 0 875 772 A3

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 10 7829

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

30-07-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9607928 A	14-03-1996	US 5510800 A	23-04-1996
		AU 3499995 A	27-03-1996
		CA 2199120 A	14-03-1996
		EP 0779990 A	25-06-1997
		JP 10505671 T	02-06-1998
		US 5576627 A	19-11-1996
		US 5774091 A	30-06-1998
		US 5767953 A	16-06-1998
		US 5519400 A	21-05-1996
		US 5589838 A	31-12-1996
		US 5661490 A	26-08-1997
		US 5757320 A	26-05-1998
GB 2238201 A	22-05-1991	KEINE	
US 4008469 A	15-02-1977	KEINE	

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82